カラー偏光反射特性の計測に基づく材質識別

有川 尚輝¹ 前田 涼汰¹ 日浦 慎作^{1,a)}

概要:自動走行車や家事ロボットなど生活空間における自動化が進展するなかで、シーン認識における材 質識別の重要性が増している.コンピュータビジョン分野において提案されている多くの材質識別手法は、 素材の色やテクスチャなど通常のカラー画像を利用する手法である.しかし、これらの手法では高精細な 写真や印刷物など、実物を模した色やテクスチャを持つ素材を実物と区別することは困難である.また、 偏光を利用した手法も提案されているが、対象がテクスチャのない光学的等方性をもつ素材に限られる. そこで本研究では、色と偏光情報の双方を利用して材質識別を行う手法を提案する.入射光の偏光状態を 変化させて物体に照射し、その反射光から偏光を含む反射特性を計測する.その結果に対して深層学習を 適用することで材質識別を行う.

1. はじめに

生活空間には様々な物体が存在し、その材質は私たちの 物体の認識に影響を与えている.また、自動走行車や家事 ロボットなど生活空間における自動化が進展するなかで、 シーン認識における材質識別の重要性は増している.しか し、画像から材質識別を行うのは容易ではない.

コンピュータビジョン分野では、従来から反射特性の 様々な側面に基づく材質識別手法が提案されている. 例え ば、CaputoやLiuらは素材画像の色やテクスチャなどを利 用して分類を行った [3][4]. しかし,これらの手法では,高 精細な写真や印刷物など,実物を模した色やテクスチャを 持つ素材を実物と区別することは困難である.また, 偏光 を利用した手法も提案されている. Chen や Wolff らは,反 射偏光特性を利用して金属と誘電体の分類を行った [5][6]. しかし、これらの手法の多くでは対象がテクスチャのない 光学的等方性をもつ素材に限られる. そこで本研究では, 色と偏光情報の双方を利用して材質識別を行う手法を提案 する.入射光の偏光状態を変化させて物体に照射し、その 反射光をカラー偏光カメラで計測することで、物体上の各 点について偏光を含む反射特性を表すミュラー行列を取得 する. その結果に対して深層学習を適用することで材質識 別を行う.

2. カラー偏光反射特性に基づく材質識別

ここでは,素材のカラー偏光反射特性をミュラー行列に 基づき計測し,得られたデータを深層学習で材質識別する 手法について述べる.また,提案手法の概要を図1に示す.

2.1 ミュラー行列による偏光特性の表現

物体で光が反射するとき,入射光に作用する物体の偏光 特性は式(1)のようなミュラー行列*M*で表される.ミュ ラー行列は,16個の成分で二色性,円二色性,複屈折性,旋 光性および偏光解消を含む全ての偏光特性を記述できる.

	m_{00}	m_{01}	m_{02}	m_{03}
M =	m_{10}	m_{11}	m_{12}	m_{13}
	m_{20}	m_{21}	m_{22}	m_{23}
	m_{30}	m_{31}	m_{32}	m_{33}

本研究では、このミュラー行列を用いて、物体の偏光特性 に基づく材質識別を行う.

2.2 カラー偏光反射特性の計測

本稿では、Azzam らによって提案された二重回転位相子 法 [1] に基づき、カラー偏光カメラを用いてミュラー行列 の計測を行う.この光学系は、光源・2枚の 1/4 波長板・ 直線偏光板およびカラー偏光カメラで構成されている (図 2).光源の前に直線偏光板を固定し、2枚の 1/4 波長板を $\theta' = 5\theta$ の角速度比で回転させることで、偏光状態を変化 させた白色光をサンプルに照射するとともに、その反射光 をカラー偏光カメラで計測する.ここで、方位角が θ の直 線偏光板のミュラー行列を $L(\theta)$ 、進相軸の方位角が θ の 1/4 波長板のミュラー行列を $Q(\theta)$ とすると、それらはそ れぞれ

¹ 兵庫県立大学

^{a)} hiura@eng.u-hyogo.ac.jp

情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report



図 1: 提案手法の概要.本手法は、カラー偏光反射特性の計測と材質分類の2つの過程で構成されている.まず、カラー偏 光反射特性の計測では、カラー (RGB)の各チャンネルについて、物体の偏光特性を表すミュラー行列を計測することで、 48 次元の画像データを得る.次に、この画像データから、材質分類を行う点のカラー・偏光・テクスチャ情報を得るため に、周辺のパッチ画像を切り出す.このパッチ画像を、分類ネットワークに入力することで、材質分類を行う.なお、この 処理は各点についてパッチを切り出すことで、画像全体について材質分類を行う.



で表され,非偏光光源の光強度を *I*,検出される光強度を *f* とすると,それらの関係は次のように表される.

$$f = \left[\boldsymbol{L}(\theta_{c})\boldsymbol{Q}(5\theta)\boldsymbol{M}\boldsymbol{Q}(\theta)\boldsymbol{L}(0)\boldsymbol{I} \right]_{00}$$
(4)

式 (4) において θ_c をカラー偏光カメラの撮像素子に組み込まれた偏光子の方位角,対象のミュラー行列を M とする. また, [...]₀₀ は行列の (0, 0) 成分の抽出を表している.方位角 θ を変化させながら複数回の計測を行い,線形最小二乗法を用いることでミュラー行列 M を推定する.

$$\boldsymbol{M}_{\text{meas}} = \underset{\boldsymbol{M}}{\operatorname{argmin}} \sum_{k=1}^{K} (f(\theta_k) - \left[\boldsymbol{L}(\theta_c) \boldsymbol{Q}(5\theta_k) \boldsymbol{M} \boldsymbol{Q}(\theta_k) \boldsymbol{L}(0) \boldsymbol{I} \right]_{00} \right)^2$$
(5)

このとき,計測にカラー偏光カメラを用いることでミュ ラー行列を RGB 各色について取得することができる.こ れにより得られるデータは,各画素の画素値がカラー(3 次元)と偏光(16次元)からなる 48 次元の特徴量となる.

2.3 畳み込みニューラルネットワークによる材質識別

得られた RGB 偏光画像に対して,畳み込みニューラル ネットワーク (Convolutional neural network:以下 CNN) を用いて材質クラス分類を行う.識別対象は木材,金属, 樹脂,布,石材の5種類の材質とする.識別ネットワーク には RGB 偏光画像から 64×64 画素を切り出して入力し, そのパッチ画像ごとに材質識別を行う.パッチ画像を用い て材質識別を行うのは,RGB 偏光画像の画素配置に基づ くテクスチャ情報も利用するためである.本手法で用いる CNN モデルは,図3に示すように,畳み込み層を4層, プーリング層を4層,全結合層を4層とし,中間層の活性 化関数には a=0.2 とした Leaky ReLU を使用している. 損失関数には多クラス分類で用いられるソフトマックス交 差エントロピー誤差を用いる.また,学習時のデータ拡張 には以下の2つを用いた.

- ランダムに画像の明るさを変化
- ランダムに画像を回転

画像を回転させるとき,ミュラー行列で表される偏光特性 は計測時の物体の向きに影響を受けることから,画像を回 転させる場合にはミュラー行列の成分についても回転に基

Vol.2022-CVIM-230 No.8 2022/5/12

情報処理学会研究報告

IPSJ SIG Technical Report



図 3: CNN モデルの構造

づく変換処理を行った.この処理は回転行列を用いて行う ことができ,ミュラー行列のための回転行列 **R**(θ) は

$$\boldsymbol{R}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \cos 2\theta & \sin -2\theta & 0\\ 0 & \sin 2\theta & \cos 2\theta & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(6)

で表される. これを用いると,元の角度から θ だけ回転させたときに得られるミュラー行列 $M(\theta)$ は次のように表される.

$$\boldsymbol{M}(\theta) = \boldsymbol{R}(\theta) \boldsymbol{M} \boldsymbol{R}(-\theta)$$
(7)

カラー偏光カメラによるミュラー行列の 計測

3.1 計測環境

図4に示すような暗室環境で2.2節で述べた手法に基づ く計測を行った.入射光として,光源は無偏光の白色光源 (シグマ光機製,SLA-100B)を用い,光源の前には直線偏 光板と1/4 波長板を設置している.反射光の計測にはカ ラー偏光カメラ(Teledyne FLIR 製,BFS-U3-51S5PC-C) を用い,カメラの前には1/4 波長板を設置している.なお, 光源とカメラの前にある1/4 波長板はいずれも自動回転ス テージ(シグマ光機製,OSMS-60YAW)に搭載している ため,任意の角度に回転させることができる.また,カメ ラと光源はできるだけ近接させている.

ミュラー行列の計測には、1/4 波長板の回転角を16 通り に変化させ、露光量を変化させて撮影した画像から HDR 合成を行った.木材 20 種類,金属 20 種類,樹脂 12 種類, 布 20 種類,石材 11 種類の計 5 クラス 83 種類の素材を前 述の方法で計測しデータベース化した.

3.2 ミュラー行列の計測結果

カラー偏光カメラを用いて計 83 種類の素材のミュラー 行列を計測した. このうち木材のイエローポプラを例にと



図 4: 計測環境

り, RGB 各色について得られたミュラー行列の計測結果 を図 5 に示す. 図からは RGB 各色のミュラー行列で生じ る僅かな違いを読み取ることができ, ミュラー行列は光の 波長の影響を受けることが確認できる.

4. 深層学習による材質識別

各素材の RGB 偏光画像から 64×64 画素で 100 枚の画像 を切り出し、データセットを生成した. このうち 6640 枚を 訓練データ, 1660 枚を検証データとし, CNN で木材, 金 属、樹脂、布、石材の5クラス分類学習を行った. このと きの混同行列を図 6(a) に示す. 対角成分の値から高い精度 で識別できていることがわかるが,これは単一素材の撮影 画像から複数の画像を切り出して学習に用いたため、外乱 の影響が小さかったことが影響していると考えられる. そ こでより詳細に性能を評価するために、全素材の撮影画像 の中心 256×256 画素を学習済みのモデルで材質識別し,推 定結果に基づくセグメンテーションを行った.また、色情 報と偏光情報を組み合わせることの効果を評価するため, 色情報のみ、または偏光情報のみを用いて材質識別を行っ た. 色のみで識別する場合は RGB 偏光画像の m00 成分だ けを扱い, 偏光のみで識別する場合は RGB 偏光画像をグ レースケール化して学習を行った.これらの学習時には、 CNN への入力の次元が変化しないように、画素値を複製 することでチャンネル数を 48 次元に統一した. ここで木 材、金属、樹脂、布、石材の5つの材質クラスそれぞれで1 素材を例にとり、得られた結果を図 6(b) に示す. 図から、 色と偏光情報の双方を用いると,いずれか一方のみを用い た場合よりも高精度に材質識別を行えることがわかる.

次に,色情報と偏光情報の双方を用いて学習したモデル を用いて,複数の物体が混在する撮影シーンに対して材質 の識別結果に基づくセグメンテーションを行った (図 7). 図から物体のエッジ部分で推定結果に誤りが見られるもの の,同一素材中での誤認識は少なく,概ね正確に材質識別 できていることがわかる.

Vol.2022-CVIM-230 No.8 2022/5/12

情報処理学会研究報告

IPSJ SIG Technical Report



(a) 提案手法での識別結果を表す混同行列

(b) 手法別のセグメンテーション結果

図 6: 提案手法の識別結果およびセグメンテーションによる識別手法の比較



5. まとめ

本研究では、カラー偏光反射特性を計測し、得られたデー タに深層学習を適用することで材質識別を行う手法を提案 した. 偏光状態を変化させた光を照射し、その反射光をカ ラー偏光カメラで計測することで RGB 各色のミュラー行 列を取得することができた. さらに、得られたデータに対 して CNN を用いることで高精度な材質識別ができた. 今後は他の素材についても本手法が有効であるかを検証する とともに,物体のエッジ部分での識別精度を改善する必要 があると考えている.

参考文献

- Azzam, R.: Photopolarimetric measurement of the Mueller matrix by Fourier analysis of a single detected signal, *Optics Letters*, Vol. 2, No. 6, pp. 148–150 (1978).
- [2] Baek, S.-H., Zeltner, T., Ku, H., Hwang, I., Tong, X., Jakob, W. and Kim, M. H.: Image-based acquisition and modeling of polarimetric reflectance., *ACM Trans. Graph.*, Vol. 39, No. 4, p. 139 (2020).
- [3] Caputo, B., Hayman, E. and Mallikarjuna, P.: Classspecific material categorisation, *Tenth IEEE Interna*tional Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1, Vol. 2, IEEE, pp. 1597–1604 (2005).
- [4] Liu, C., Sharan, L., Adelson, E. H. and Rosenholtz, R.: Exploring features in a bayesian framework for material recognition, 2010 ieee computer society conference on computer vision and pattern recognition, IEEE, pp. 239– 246 (2010).

情報処理学会研究報告

IPSJ SIG Technical Report

- [5] Wolff, L.: Polarization Phase-Based Method for Material Classification and Object Recognition in Computer Vision, Proceedings CVPR IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, IEEE Computer Society, pp. 128–128 (1996).
- [6] Wolff, L. B.: Polarization-based material classification from specular reflection, *IEEE transactions on pattern* analysis and machine intelligence, Vol. 12, No. 11, pp. 1059–1071 (1990).